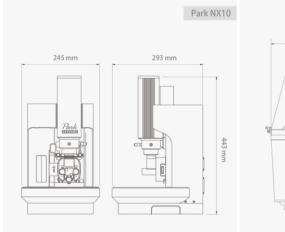
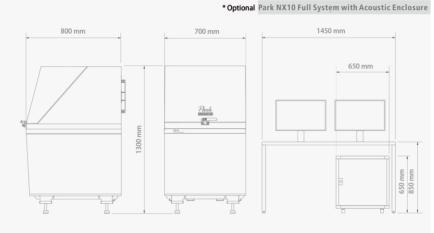
扫描器	Z扫描器		XY扫描器:		驱动台		
	AFM 扫描头 柔性引导高推动力扫描器		闭环控制的柔性引导XY扫描器 扫描范围: 50 μm×50 μm (可选10μmx 10μm 或 100μmx 100μm)		样品尺寸:最大开放空间为100 mm x 100 mm,厚度最大值为20 mm XY位移台行程范围: 20 mm x 20 mm Z位移台行程范围: 25 mm 聚焦样品台行程范围: 15 mm		
影像	样品表面和悬臂的直观同轴影像	物镜		控制器	信号处理		综合功能
	视野: 480 µm×360 µm ( 带10倍物) CCD: 120万像素( 默认 ), 500万像素( 可选; 视野: 840 µm »	20倍高分辨率、长			ADC: 18通道 X, Y和Z扫描器位置传感器的 DAC: 17通道 用于X, Y和Z扫描器定位的20		4通道灵活的数字锁相放大器 弹簧常数校准(热控制法) 数字Q控制
选项/模式	形貌成像	磁学特性	介电/压电特性		电学特性		机械性能
	・非接触模式 ・接触模式 ・轻敲模式	・磁力显微鏡(MFM)	· 压电响应力显微镜(PFM) · 高压PFM · 压电响应谱		- 导电原子力显微镜 (C-AFM) - 电流·电压分光谱 - 开尔文萨扑力显微镜 (KPFM) - 高压KPFM - 油槽电容显微镜 (SSRM) - 扫描地厚电阻显微镜 (SSRM)		PinPoint纳米力学 力调制显微镜(FMM) 纳米压痕 纳米对蚀 高压纳米刻蚀 - 高压纳米刻蚀 - 纳米操纵 - 侧向力显微镜(LFM)
	热性能	化学特性			・扫描が 展 电阻 型 域 税 ( 33 K W i	(IVI )	・力距离 (F/d) 光谱
	・扫描热显微镜(SThM)		·带功能化针尖的化学力显微镜 ·电化学原子力显微镜		<ul><li>・光电流测绘(PCM)</li><li>・电流-距离(I/d)谱(使用SICM)</li><li>・静电力显微镜(EFM)</li></ul>		<ul><li>力体积成像</li></ul>
软件	Park SmartScan™	XEI			配件		
	<ul><li>・AFM系統控制和数据采集软件</li><li>・智能模式的快速设置和简易成像</li><li>・手动模式的高级使用和更精密的</li></ul>		析软件 可以安装和分析AFM以外 集数据的3D绘制	<b>小的数据</b>	・ 帯温度控制的常用液池 ・温控台 ・ 电化学池	・手套箱 ・磁场发生器 ・倾斜样品载	슼





备注: 所有技术参数如有更改, Park将不个人另行通知, 请访问www.parksystems.cn中文网站查看最新技术参数。

#### 致力于推动科学技术的发展

25年前,Park原子力显微镜的成立始源于斯坦福大学,Park原子力显微镜的创始人Sang-il Park博士出身于Calvin Quate教授研究小组;这个研究组后来发明了世界上第一台原子力显微镜。经过多年的发展,Park博士向世界推出了第一台商用原子力显微镜,从而开始了Park原子力显微镜的成功发展之路。

Park原子力显微镜不忘初心,不断努力地贯彻着最初的创新精神。在漫长的发展历程中,公司一直致力于提供先进可靠的原子力显微镜,如True Non-Contact™模式和 PinPoint™纳米力学原子力显微镜。先进的原子力显微镜自动化功能,如SmartScan™使Park的原子力显微镜不仅非常易于使用,而且还使用户能够更快,更高效,更准确地获得出色的研究成果。

西努光学

电话:400-6807517 网址:http://www.cinv.cn E-Mail:dushilei@cinv.cn

地址:上海市浦东新区浦东南路滨江2250号A座301室



# 原子力显微镜



# Park NX10

# 最精确易使用的原子力显微镜





#### 通过消除串扰进行准确的XY扫描

- ·用于样品和探针的独立闭环XY和Z柔性扫描器
- ·正交XY扫描
- ·精确的高度测量,无需任何软件处理

#### 低噪声Z检测器可精确测量原子力显微镜表面形貌

- 没有边缘过冲或压电蠕变误差的真实样品表面形貌
- · 即便是高速扫描也可以保持精确的表面高度记录

#### True Non-Contact™模式可保证最佳探针寿命, 高分辨率和样品保护

- ·快速的Z伺服速度可实现True Non-Contact™模式
- 针尖磨损最小化,同时保证高质量和高分辨率成像

#### 人性化设计的软件和硬件功能

- 开放式空间方便样品和探针更换
- 预对准的探针夹设计,可以轻易直观地实现激光对准
- · Park SmartScan™- 原子力显微镜操作软件足以让初学者和资深用户都能进行专业的纳米级研究

#### Park NX10

#### 原子力显微镜技术

## 无扫描器弓形弯曲的平直正交XY轴扫描

Park的串扰消除技术不仅改善了扫描器弓形弯曲的缺点,还能够在不同扫描位置,扫描速率和扫描尺寸条件下进行平直正交XY轴扫描。即使最平坦的样品也不会出现如光学平面,各种偏移扫描等曲率的背景。由此为顾客在研究中遇到的所有极具挑战性的问题提供高精度的纳米测量。



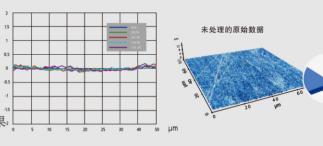
#### 无耦合关系的XY和Z扫描器

Park和其他竞争对手之间的根本区别在于扫描器架构。Park独特挠曲结构是基于独立XY扫描器和Z扫描器设计,可以获得无可比拟的高精度的纳米级分辨率数据。

#### 精确的表面测量

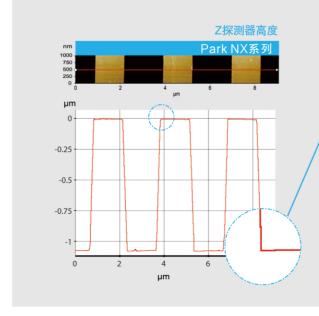
#### 样品表面平直扫描!

- · 低残差弓形弯曲
- · 无需软件处理(原始数据)
- 不受扫描位置影响也可获得精确的扫描结果



# 行业领先的低噪声Z轴检测器

Park原子力显微镜配有最有效的0.02 nm噪声带宽的低噪声 Z检测器,可满足测量高度精确的样品形貌,无边缘过冲,更无需校准。Park NX10在为用户提供最佳测量数据的同时也为用户节省了时间。



# 无蠕变效应

#### 通过低噪声Z轴检测器进行精确的样品形貌测量

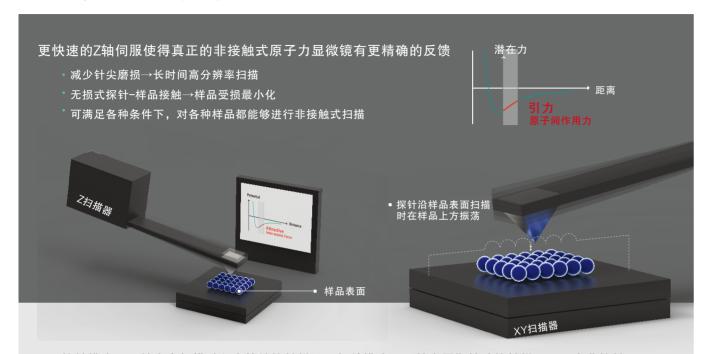
- ·用低噪声Z检测器对形貌发出信号
- ·有高带宽, Z检测器低噪声只有0.02 nm
- 边缘位置无前沿或后沿过冲现象
- · 只需在原厂校准一次

样品:标称台阶高度1.2 μm

(9 μm x 1 μm, 2048 pixels x 128 lines)

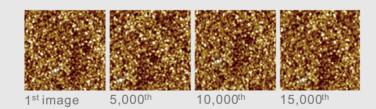
### True Non-Contact™模式

True Non-Contact™模式是Park原子力显微镜系统独有的扫描模式,通过在扫描过程中防止针尖和样品损坏,从而产生高分辨率和准确的数据。

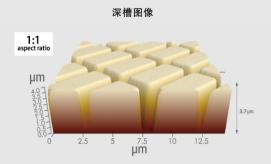


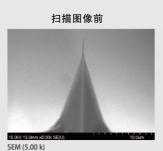
接触模式下,针尖在扫描过程中持续接触样品;轻敲模式下,针尖周期性地接触样品,而在非接触模式下针尖不会接触样品。因此,使用非接触模式具有几个关键优势。由于针尖锐度得以保持,在

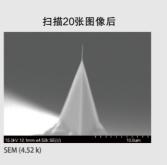
整个成像过程中会以最高分辨率进行扫描。非接触模式下由于针尖和样品表面可以避免直接接触,避免损坏软样品。



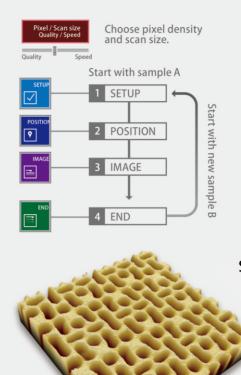
此外,非接触模式可以感知探针与样品原子之间的作用力。探针接近样品时产生的横向力可以被检测。 因此,在非接触模式下使用的探针可以避免撞到样品表面突然出现的高层结构。接触和轻敲模式只能 进行探针底端力检测,很容易受到这种撞击伤害。







# Park SmartScan™





#### SmartScan™自动模式下的单击成像

对于原子力显微镜成像,用户只需要指定原子力显微镜成像的像 素密度和扫描尺寸。除这些因素之外,用户可以将所有复杂的原 子力显微镜参数交由SmartScan™自动模式处理。系统将在最佳 条件下开始测量,点击按钮后自动成像。



#### 适用于所有用户的原子力显微镜操作系统

无论用户的原子力显微镜需求集中在学术研究,工业计量还是故障分析,SmartScan的自动模式提供了一个简化的系统来生成高质量的原子力显微镜数据。此外,SmartScan™还可帮助初次使用AFM的研究人员进行富有成效的测量,从而在短时间内获得与专家操作者一样好的高质量数据。



#### FastApproach™

单击"位置"按钮,Z扫描器会自动接近样品,速度快于一般手动进针。Park的 FastApproach™在不需要用户任何参与或干涉的情况下,在装载悬臂10秒后就能 实现全速探测样品表面操作。



#### 易于寻找目标区域

完成探针样品检测后,光学相机会自动聚焦在样品上,寻找目标区域(AOI),通过控制集成光学窗口中的电动载物台,SmartScan™的用户体验可以轻松实现样品的直观导航。

#### 使用AdaptiveScan™加速成像

Park的创新 AdaptiveScan™ 根据样品表面的峰谷与谷值自动控制扫描速度。 AdaptiveScan™通过不断调整最佳扫描速度,以更高的速度获得未知形态的高质量图像。这与那些由经验丰富的专家手动操作相比,不仅有效地缩短了成像时间,同时也保证了高质量成像效果。无论是移动到周边位置或对准新目标,AdaptiveScan™都可以自动选择采用最佳条件。

#### Park 原子力显微镜模式

通过选择Park的扫描模式得到您所需的数据

